

# 电致发光在立体量测仪中的应用

葛葆珪, 孙占伟

( )

中图分类号:

**摘要:** 一九八〇年七月二十八日—八月一日, 国家测绘总局在北京召开了电致发光(Electroluminescence缩写为EL)在CLY型立体量测仪(见图1)上的应用技术鉴定会。鉴定了上海测绘处采用我院电致发光研究室研制的固体平面冷光源——电致发光屏。会议认为电致发光屏具有成像清晰, 立体效应强, 光色柔和, 观看舒适、保护视力, 测量精度和工作效率较高等

关键词: 无

 [阅读文章\(pdf\)](#)

关闭本页